

## Centro de Vinculación Universidad- Empresa

### Bases de datos para la búsqueda del estado de la técnica

Se sugiere para mayor eficiencia en la recuperación de la información, identificar la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) de su invención, antes de iniciar la búsqueda.

País / Región	Enlace
<i>ITCR-Biblioteca Esta base reúne 40 oficinas de patentes en sus registros</i>	<a href="http://apps.isiknowledge.com/DI/DW_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=DI/DW&amp;product=DI/DW&amp;lastprod=DI/DW&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;SID=3FjGo9pEjCdN6bfhCkD">http://apps.isiknowledge.com/DI/DW_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=DI/DW&amp;product=DI/DW&amp;lastprod=DI/DW&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;SID=3FjGo9pEjCdN6bfhCkD</a>
América Latina	<a href="http://lp.espacenet.com/">http://lp.espacenet.com/</a>
Alemania	<a href="https://dpinfo.dpma.de/index_e.html">https://dpinfo.dpma.de/index_e.html</a>
Alemania	<a href="http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einst_eiger">http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einst_eiger</a>
Argentina	<a href="http://www.inpi.gov.ar/conweb/seleccion%20de%20direcciones.asp">http://www.inpi.gov.ar/conweb/seleccion%20de%20direcciones.asp</a>
Australia	<a href="http://www.ipaustralia.gov.au/patents/search_index.htm">http://www.ipaustralia.gov.au/patents/search_index.htm</a>
Canadá	<a href="http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html">http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html</a>
Colombia	<a href="http://www.sic.gov.co/propiedad/gral_propiedad.php?modulo=Servicios_en_Linea/Propiedad&amp;alto=4000">http://www.sic.gov.co/propiedad/gral_propiedad.php?modulo=Servicios_en_Linea/Propiedad&amp;alto=4000</a>
China	<a href="http://218.240.13.210/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init">http://218.240.13.210/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init</a>
Estados Unidos de América	<a href="http://www.uspto.gov/patft/index.html">http://www.uspto.gov/patft/index.html</a>
India	<a href="http://www.pfc.org.in/db/db.htm">http://www.pfc.org.in/db/db.htm</a>
México	<a href="http://siga.impi.gob.mx/wb/SIGA/SIGA_busqueda_simple">http://siga.impi.gob.mx/wb/SIGA/SIGA_busqueda_simple</a>
Japón	<a href="http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ip">http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ip</a>
La Oficina Europea de Patentes	<a href="http://www.espacenet.com">http://www.espacenet.com</a>
Reino Unido	<a href="http://www.ipo.gov.uk/patent.htm">http://www.ipo.gov.uk/patent.htm</a>
Suiza, Ginebra	<a href="http://www.wipo.int/pctdb/es/index.jsp">http://www.wipo.int/pctdb/es/index.jsp</a>
Venezuela	<a href="http://consulta.sapi.gob.ve/vpat/index_patentec_n.php">http://consulta.sapi.gob.ve/vpat/index_patentec_n.php</a>

Otra sugerencia a tomar en cuenta en la revisión es el código que consigna el documento de patente, según la normativa de la OMPI. Este código cobra significados diferentes por ejemplo, para la Oficina de Patentes Europeas (EPO) o

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), sin embargo es necesario aclarar que **PCT no tiene código C**.

<b>Código</b>	<b>Significado</b>
<b>A1</b>	Solicitud internacional publicada con el informe de búsqueda internacional
<b>A2</b>	Solicitud internacional publicada sin informe de búsqueda internacional
<b>A2</b>	Solicitud internacional publicada con la declaración estipulada en el artículo 17.2)a)
<b>A3</b>	Publicación posterior del informe de búsqueda internacional con la portada revisad
<b>A4</b>	Publicación posterior de reivindicaciones modificadas y/o de la declaración (en virtud del artículo 19) con la portada revisada
<b>A8</b>	Solicitud internacional publicada nuevamente con correcciones en los datos bibliográficos de la portada
<b>A9</b>	Solicitud internacional o informe de búsqueda internacional publicados nuevamente con correcciones, modificaciones o suplementos (véase también la Norma ST.50 de la OMPI)

Tenemos también otros códigos para identificar otros documentos, según la norma que **ST.16 de la OMPI**.

<b>Código</b>	<b>Significado</b>
<b>A1</b>	Solicitud de patente con informe sobre el estado de la técnica
<b>T2</b>	Traducción revisada de reivindicaciones de solicitud de patente europea
<b>A2</b>	Solicitud de patente sin informe sobre el estado
<b>T3</b>	Traducción de patente europea de la técnica
<b>T4</b>	Traducción revisada de patente europea
<b>A6</b>	Patente sin informe sobre el estado de la técnica
<b>T5</b>	Traducción de patente europea modificada
<b>B1</b>	Patente con informe sobre el estado de la técnica
<b>T6</b>	Traducción de solicitud internacional PCT
<b>B2</b>	Patente con examen previo
<b>C</b>	Certificados complementarios de protección (CCP)
<b>R</b>	Informe sobre el estado de la técnica publicado
<b>E</b>	Solicitud de patente europea separadamente
<b>P</b>	Solicitud de patente

<b>Código</b>	<b>Significado</b>
<b>T1</b>	Traducción de reivindicaciones de solicitud
<b>T</b>	Topografías de productos semiconductores de patente europea
<b>U</b>	Solicitud de modelo de utilidad
<b>Y</b>	Modelo de utilidad

*Si necesita ayuda en sus búsquedas de patentes, por favor comuníquese con la Sra. Alba Ma. Arce Mena, correo [aarce@itcr.ac.cr](mailto:aarce@itcr.ac.cr), teléfono 2550-2330, que con gusto le atenderemos.*